

тивления $R_T^{-1}dR/dp$ в пределах исследованной области давлений равен $(1 \div 1,5) \cdot 10^{-4} \text{ кГ}^{-1} \cdot \text{см}^2$, что на два-три порядка больше известных значений $R_T^{-1}dR/dp$ для ферромагнитных металлов и сплавов [5, 6].

Уже на основании знака и величины барического коэффициента электросопротивления можно было полагать, что всестороннее сжатие должно привести к смещению точки Кюри теллурида хрома в сторону более низких температур, причем величина этого эффекта должна быть достаточно велика. Исходя из этого, мы попытались определить величину $d\Theta_f/dp$ с помощью прямых измерений температурной зависимости электросопротивления при высоком давлении, а не вычислять этот эффект на основании измеренных значений температурных и барических коэффициентов электросопротивления в области точки Кюри, как это обычно делается в случае малых смещений Θ_f с давлением [6].

На рис. 2 приведены результаты измерения температурной зависимости электрического сопротивления при атмосферном давлении и давлении 4600 кГ/см^2 . Как видно из кривых, температура точки Кюри, определенная по излому кривой $R(T)$ при атмосферном давлении, составляет $+58^\circ \text{C}$, а при давлении 4600 кГ/см^2 равна $+31^\circ \text{C}$. Повторные измерения показали

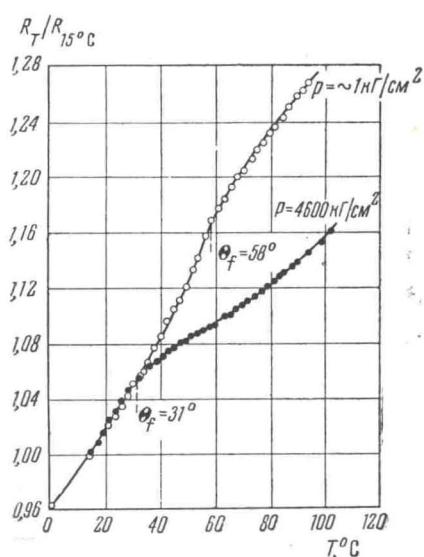


Рис. 2. Температурные зависимости электросопротивления CrTe при атмосферном давлении и $p = 4600 \text{ кГ/см}^2$

хорошую воспроизводимость этих данных, что позволило определить изменение точки Кюри теллурида хрома под действием всестороннего сжатия:

$$d\Theta_f/dp = (-5,9 \pm 0,3) \cdot 10^{-3} \text{ град} \cdot \text{кГ}^{-1} \cdot \text{см}^2. \quad (1)$$

Величина $d\Theta_f/dp$ была проверена измерением гальваномагнитного эффекта $r = \Delta R/R$ при высоких давлениях. Изменение электросопротивления CrTe в магнитном поле при $p = 4600 \text{ кГ/см}^2$ определялось как выше, так и ниже точки Кюри. Изотермы гальваномагнитного эффекта $r(H)$, полученные из этих измерений, представлены на рис. 3.

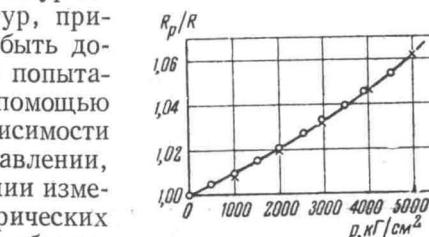


Рис. 1. Влияние давления на электросопротивление CrTe при комнатной температуре; \times — получены при повышении давления, \circ — при понижении

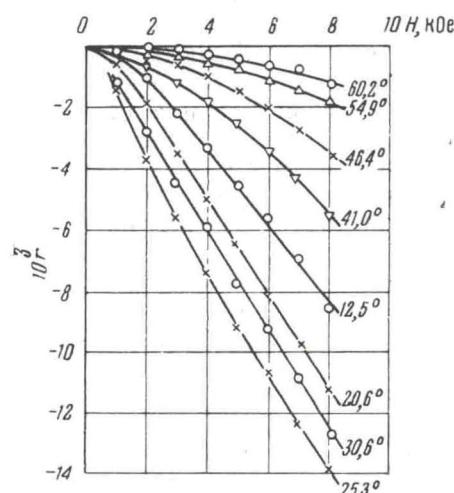


Рис. 3. Изотермы изменения электросопротивления CrTe в магнитном поле при давлении 4600 кГ/см^2

На рис. 4 приведены кривые $r_{\perp}(T)$, характеризующие температурную зависимость поперечного гальваномагнитного эффекта при атмосферном давлении и давлении 4600 кГ/см^2 при напряженности магнитного поля 8000 Ое. Изменение температуры Кюри под влиянием всестороннего давления определялось в этом случае по смещению максимума гальваномагнитного эффекта ($-r_{max}$) и было равно $d\Theta_f/dp = -6,2 \cdot 10^{-3} \text{ град} \cdot \text{кГ}^{-1} \cdot \text{см}^2$.

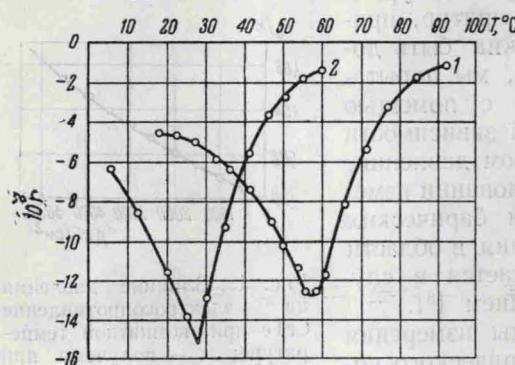


Рис. 4. Температурные зависимости гальваномагнитного эффекта: кривая 1 — при атмосферном давлении, кривая 2 — при давлении 4600 кГ/см^2

криSTALLA вызывалось не всесторонним давлением, а путем введения примесей с образованием твердых растворов замещения. Изменение температуры Кюри CrTe, связанное с уменьшением межатомных расстояний, вследствие замещения атомов теллура селеном ($\text{CrTe}_{1-x} \text{Se}_x$), исследовалось ранее в двух работах: Чубаковой [1] и Лотгеринг и Гортнером [3]. Результаты этих работ, качественно согласуясь между собой и с нашими данными, сильно отличаются друг от друга в количественном отношении. Так, например, значения Θ_f теллурида хрома, приводимые разными авторами, отличаются друг от друга на 30° , а величины $d\Theta_f/dV$ на $37-40\%$.

Для того чтобы получить наиболее достоверные данные о температуре магнитного превращения сплавов $\text{CrTe}_{1-x} \text{Se}_x$ и изменении ее в зависимости от объема элементарной ячейки кристалла, мы использовали три различных способа определения Θ_f : 1) по излому кривой температурной зависимости электросопротивления, 2) по максимуму гальваномагнитного эффекта r_{max} и 3) по исчезновению спонтанной намагниченности, определенной по методу «термодинамических коэффициентов» ($T = \Theta_f$ при $\alpha = 0$) [9].

Объем элементарной ячейки сплавов определялся рентгенографически. Рентгенограммы снимались при помощи электронной трубки БСВЛ с хромовым анодом в камере КРОС-1 с применением алюминия в качестве эталона. Расчет параметров решетки производился по интерференционным линиям $(203)_{\alpha_1}$, $(211)_{\alpha_1}$ образца и линиям $(113)_{\beta_1}$, $(222)_{\beta_1}$ эталона. В табл. 1 приведены значения параметров и объем элементарной ячейки сплавов $\text{CrTe}_{1-x} \text{Se}_x$, а также температуры Кюри, определенные тремя указанными выше способами.

С использованием данных табл. 1 было вычислено значение $d\Theta_f/dV$, оказавшееся равным $3,5 \cdot 10^{25} \text{ град} \cdot \text{см}^{-3}$, что согласуется (в пределах погрешности измерения сжимаемости) с величиной $d\Theta_f/dV$, полученной в опытах с давлением. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что интеграл объемного взаимодействия в системе Cr — Te изменяется пропорционально уменьшению объема элементарной ячейки независимо от того, вызвано ли

Необходимо отметить, что полученное значение $d\Theta_f/dp$ близко к величине этого эффекта у инварных сплавов (30% Ni, 70% Fe) [7] и является самым большим среди всех веществ, исследованных до настоящего времени.

Используя значение сжимаемости ¹⁾ теллурида хрома $\kappa = (22 \pm 3) \cdot 10^{-7} \text{ см}^2 \cdot \text{кГ}$, мы определили величину $d\Theta_f/dV = 3,2 \cdot 10^{25} \text{ град} \cdot \text{см}^{-3}$.

Представляло интерес сравнить полученные нами данные с результатами других измерений, в которых уменьшение объема элементарной ячейки

¹⁾ Измерения сжимаемости CrTe были проведены Ю. А. Бажиным тензометрическим методом [8]. Пользуемся случаем выразить ему благодарность.